

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้

##### 3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มบางนิกเกิล

3.1.1.1 แผ่นซิลิโคน ชนิดพี ระยะเวลา (100)

3.1.1.2 อะซีโตน (acetone)

3.1.1.3 น้ำปราศจากไอออน (deionized water)

3.1.1.4 เครื่องสั่นอุլตราร้าบีโนนิค (ultrasonic)

3.1.1.5 เครื่องดีซี-สปัตเตอริ่ง (dc-sputtering)

3.1.1.6 เป็นนิกเกิล ความบริสุทธิ์ 99.99%

3.1.1.7 รูบบิ้นให้ความร้อน

3.1.1.8 แก๊สออกซิเจน

3.1.1.9 แก๊สอาร์กอน

##### 3.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

3.1.2.1 ท่อสแตนเลส

3.1.2.2 ไอดารีบีน

3.1.2.3 รูบบิ้นให้ความร้อน

3.1.2.4 เกจวัดความดัน

3.1.2.5 แก๊สอาร์กอน

3.1.2.6 แก๊สอะเทลีน

3.1.2.7 แก๊สแอมโมเนีย

3.1.2.8 อุปกรณ์คักแก๊สเสียง

3.1.2.9 อุปกรณ์ควบคุมการ ไฟล์ของแก๊สชนิดต่าง ๆ

##### 3.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบแก๊สเซ็นเซอร์

3.1.3.1 ลวดทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร

3.1.3.2 กาวเงิน (Silver glue)

3.1.3.3 แก๊สอาร์กอน

3.1.3.4 แก๊สในโทรศัพท์มือถือ

3.1.3.5 เครื่องจ่าย-วัสดุกระแสไฟฟ้า (Keithley, 2004)

3.1.3.6 เครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.4 เครื่องวิเคราะห์รูปร่างและโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน

3.1.4.1 เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

3.1.4.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู

3.1.4.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

3.1.4.4 เครื่องรวมนาสเปกโกรสโกปี

## 3.2 ขั้นตอนการเตรียมพิล์มนิกเกิล

การเตรียมพิล์มนิกเกิลได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการเคลือบไออกไซด์ในกระบวนการเคลือบไออกไซด์ทางเคมีด้วยความร้อน สำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน โดยขั้นตอนของการเตรียมชั้นพิล์มนิกเกิลเริ่มจากกระบวนการแผ่นซิลิคอนชนิดพี ระยะ (100) ขนาด  $20 \times 20$  มิลลิเมตร ໄไปทำความสะอาดด้วยอะซิโตนโดยการรินส์สันหลุตด้วยโซดาโซเดียม และนำเข้าภาชนะก่ออุ่น ตามลำดับ จากนั้นนำตัวอย่างไปให้ความร้อนภายใต้บรรยากาศออกซิเจนที่อัตราการไหล 300 sccm ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที เพื่อสร้างชั้นซิลิคอนออกไซด์บนแผ่นซิลิคอน ตัวอย่างที่เตรียมได้จะถูกนำไปเคลือบด้วยนิกเกิลโดยใช้วิธีซี-สปัลเตอริง ให้มีความหนาของชั้นพิล์มนิกเกิลประมาณ 20 นาโนเมตร ภายใต้เงื่อนไขดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติที่ใช้ในการเตรียมพิล์มนิกเกิล

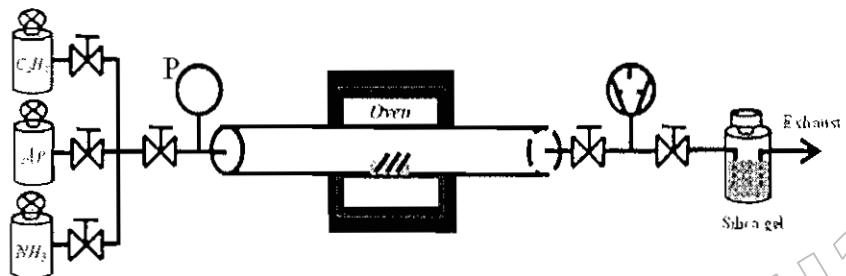
ความดันก่อนสปัลเตอริง (มิลลิบาร์)	$5.00 \times 10^{-5}$
ความดันขณะสปัลเตอริง (มิลลิบาร์)	$3.00 \times 10^{-5}$
อัตราการไหลแก๊สสารก้อน (sccm)	55
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ (มิลลิแอมเปร์)	300
ความต่างศักย์ที่ใช้ (โวลต์)	650
เวลาที่ใช้ในการเคลือบ (วินาที)	30

### 3.3 ขั้นตอนการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอน

การสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเตรียมอนุภาคนิกเกิล และการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 ทำการเปลี่ยนฟิล์มนิกเกิลให้อยู่ในรูปของอนุภาคนิกเกิลสำหรับเป็นตัวร่วงปฏิกิริยาให้เกิดท่อนาโนการ์บอน เนื่องจากอนุภาคนิกเกิลมีส่วนสำคัญในการก่อตัวและขึ้นรูปเป็นท่อนาโนการ์บอน โดยทำการศึกษาปัจจัยและอิทธิพลทางด้านอุณหภูมิที่มีผลต่อรูปร่างอนุภาคนิกเกิล อุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมอนุภาคนิกเกิลอยู่ในช่วง 700 ถึง 950 องศาเซลเซียส ขั้นตอนเริ่มต้นจากการเผาไหม้สาร์กอนเข้าสู่ระบบด้วยอัตราการไหล 500 sccm เพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ของตัวย่างเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จากนั้นให้ความร้อนกับระบบที่ช่วงอุณหภูมิ 700 ถึง 950 องศาเซลเซียส จากนั้นปล่อยแก๊สแอมโมเนียด้วยอัตราการไหล 50 sccm เป็นเวลา 20 นาที เพื่อเป็นตัวทำปฏิกิริยาและกัดเซาะฟิล์มนิกเกิลให้เปลี่ยนเป็นอนุภาคนิกเกิล และทำหน้าที่กำจัดออกไซด์บนฟิล์มนิกเกิล

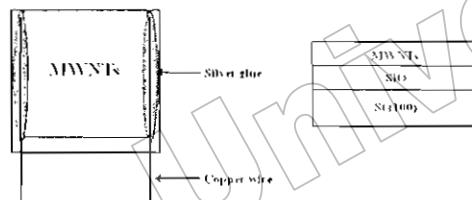
3.3.2 ทำการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนด้วยวิธีการเคลือบไอะโรเฟย়ทাঙคেมด้วยความร้อน โดยศึกษาปัจจัยและอิทธิพลทางด้านอุณหภูมิและอัตราการไหลของแก๊สอะเซทิลีนที่มีผลต่อโครงสร้างและรูปร่างของท่อนาโนการ์บอน โดยนำฟิล์มนิกเกิลที่เตรียมได้ไปวางบริเวณตั้งกลางของระบบการเคลือบไอะโรเฟย়ทাঙค์เพื่อทำการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอน ทำการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนที่ช่วงอุณหภูมิ 700 ถึง 950 องศาเซลเซียส ขั้นตอนเริ่มต้นจากการเผาไหม้สาร์กอนเข้าสู่ระบบด้วยอัตราการไหล 500 sccm เพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์ของตัวย่างเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จากนั้นให้ความร้อนกับระบบที่ช่วงอุณหภูมิ 700 ถึง 950 องศาเซลเซียส ปล่อยแก๊สแอมโมเนียด้วยอัตราการไหล 50 sccm เป็นเวลา 20 นาที เพื่อเป็นตัวทำปฏิกิริยากับฟิล์มนิกเกิล ให้เปลี่ยนเป็นอนุภาคนิกเกิล และทำหน้าที่กำจัดออกไซด์บนฟิล์มนิกเกิล ต่อจากนั้นทำการปล่อยแก๊สอะเซทิลีนช่วงอัตราการไหล 20 ถึง 40 sccm เป็นเวลา 15 นาที ตามด้วยการลดอุณหภูมิของระบบลงสู่อุณหภูมิห้องพร้อมกับปล่อยแก๊สสาร์กอนด้วยอัตราการไหล 500 sccm ผู้ระบบขณะที่อุณหภูมิลดลง



ภาพที่ 20 แสดงระบบการเคลือบไอระเหยทางเคมีด้วยความร้อน

### 3.4 ขั้นตอนการทดสอบแก๊สเซ็นเซอร์

รูปแบบการเครื่ยมแก๊สเซ็นเซอร์ทำโดยการนำลวดทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ปั๊กกับหัวนาโนคาร์บอนที่ถูกเตรียมบนชั้นซิลิโคนออกไซด์ด้วยการเจนโดยทำการเชื่อมต่อดังแสดงในภาพที่ 21



ภาพที่ 21 แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับการทดสอบแก๊สเซ็นเซอร์

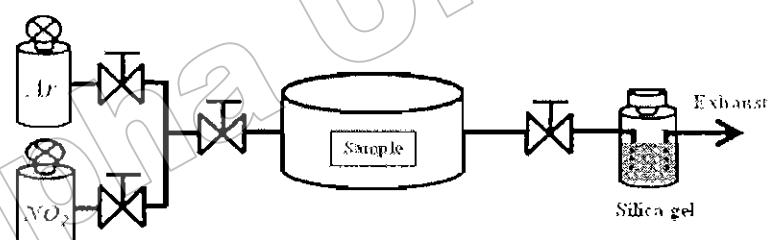
หัวนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ตรวจวัดแก๊สในไตรเจนไดออกไซด์ที่ช่วงความเข้มข้น 600, 1800 และ 3000 ppm ที่อุณหภูมิห้อง โดยศึกษาปริมาณความเข้มข้นของแก๊สในไตรเจนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของหัวนาโนคาร์บอน จากนั้นนำหัวนาโนคาร์บอนที่ให้ค่าการตอบสนองทางไฟฟ้าที่ดีที่สุดมาทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยนำหัวนาโนคาร์บอนเสื่อนไปดังกล่าวมาทำการสังเคราะห์เพิ่มเติมโดยสังเคราะห์ที่อัตราการไหลของแก๊สอโซเซทีลินด่าง ๆ กัน และนำหัวนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ไปใช้ตรวจวัดแก๊สในไตรเจนไดออกไซด์ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของแก๊สในไตรเจนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของ

ท่อนาโนคาร์บอน เพื่อวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนที่มีแสดงผลค่าการตรวจวัดแก๊สในโทรศัพท์โดยอุปกรณ์เพื่อหาประสิทธิภาพของท่อนาโนคาร์บอนในการนำไนโตรบุกต์ให้เป็นแก๊สเชื้นเชอร์

ขั้นตอนการทดสอบแก๊สเชื้นเชอร์ของท่อนาโนคาร์บอน จะทำโดยการศึกษาสมบัติการเปลี่ยนแปลงความด้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอน เริ่มต้นด้วยการปรับระดับก่อนการทดสอบ การตรวจวัดแก๊สโดยทำให้ระบบอยู่ภายใต้แก๊สอาร์กอนเป็นเวลา 600 วินาทีจากนั้นทำการปล่อยแก๊สในโทรศัพท์โดยเป็นเวลา 1800 วินาที ที่ความเข้มข้นต่างๆ การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการตอบสนองของท่อนาโนคาร์บอนต่อการตรวจจับแก๊สในโทรศัพท์โดยอุปกรณ์พิจารณาได้จากค่าเบอร์เซ็นต์การตอบสนอง (Respond %) ดังสมการที่ 1

$$\text{Respond} = \frac{|R_{NO_2} - R_{Ar}|}{R_{Ar}} \times 100 \quad (1)$$

กำหนดให้  $R_{NO_2}$  คือ ความด้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนขณะปล่อยแก๊สในโทรศัพท์โดยอุปกรณ์ และ  $R_{Ar}$  คือ ความด้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนเริ่มต้นภายใต้บรรยากาศแก๊สอาร์กอนก่อนการปล่อยแก๊สในโทรศัพท์โดยอุปกรณ์



ภาพที่ 22 แสดงระบบการทดสอบแก๊สเชื้นเชอร์